





Полупроводниковые лазеры



Е. Юркова ЯРФ-34Д

Саров-2017





Историческая справка

Эффект вынужденного излучения был предсказан А. Эйнштейном (1917 г.). Более 30 лет к его результату относились как к формальному способу избежать теоретические трудности или как к эффекту, осуществляющемуся в «экзотических», недоступных условиях.

Честь быть родоначальниками квантовой электроники принадлежит советским ученым ІІ. Г. Басову и А. М. Прохорову (Ленинская премия 1962 г.) и американскому ученому Ч. Таунсу (все трое удостоены Нобелевской премии по физике 1964 г.). [1]

Идея применения полупроводников для генерации излучения была сформулирована в 1958—1959 гг. Н. Г. Басовым, Б. М. Вулом и Ю. М. Поповым в то время, когда лазеров еще не существовало. В 1961 г. Н. Г. Басов, О. Н. Крохин и Ю. М. Попов предложили использовать для получения лазерного эффекта инжекцию в вырожденных р — п переходах. Лазер такого типа (инжекционный лазер) был осуществлен в 1962 г. в целом ряде лабораторий США и СССР именно на основе вырожденного р—п-перехода в соединении арсенид галлия (GaAs). Первое сообщение об этом дал Р. Холл с сотрудниками (США). [1]

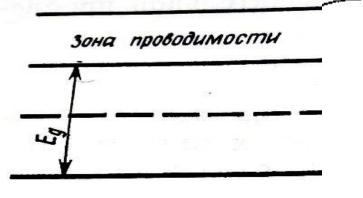
Позже Н. Г. Басов, О. В. Богданкевич, А. Г. Девятков сообщили о получении лазерного эффекта при бомбардировке кристалла CdS электронами высокой энергии. Эта работа послужила началом развития полупроводниковых лазеров с электронной накачкой. И. Г. Басов, А. 3. Грасюк и В. А. Катулин получили также лазерный эффект при оптической накачке. [1]

В 1968 г. Ж. И. Алферовым и его сотрудниками были успешно осуществлены гетеролазеры.



Физические принципы. Лазерные переходы





Валентная зона

Рисунок 1 Валентная зона, зона проводимости и уровень Ферми в полупроводнике.













Вспомним теперь, что необходимым условием лазерной генерации должно быть превышение числа вынужденных актов испускания фотонов над числом актов их поглощения (собственно, превышение нужно для того, чтобы скомпенсировать потери в резонаторе). Оба эти процесса пропорциональны произведению числа фотонов в резонаторе на коэффициент В для рассматриваемого перехода. С другой стороны, скорость вынужденного излучения также пропорциональна произведению вероятностей населенности верхнего уровня и отсутствия населенности нижнего уровня, в то время как скорость поглощения пропорциональна произведению вероятностей населенности нижнего уровня.









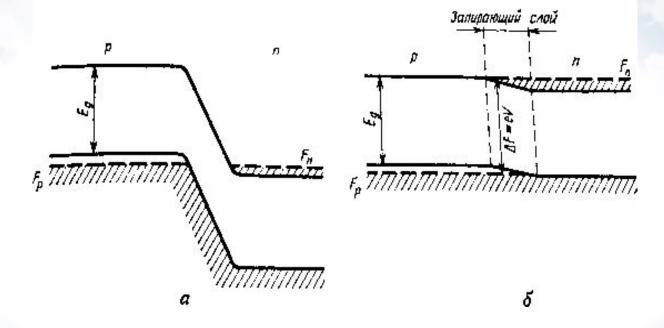
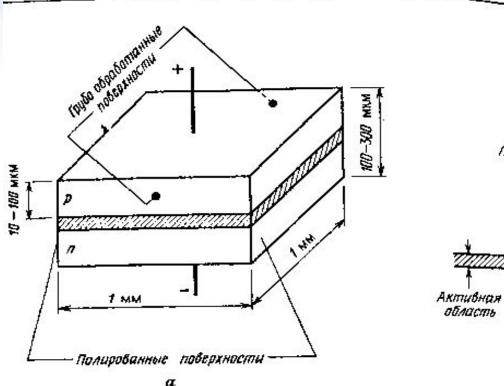


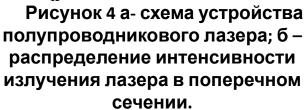
Рисунок 3 Принцип действия полупроводникового лазера с р— n –переходом. а – нулевое смещение; б – смещение в прямом направлении.















Профиль излучения в поперечном сечени



Полупроводниковые лазеры с гетеропереходом



Гетеропереход – это контакт двух различных полупроводников.

Гетеропереходы обычно используются для создания потенциальных ям для электронов и дырок в многослойных полупроводниковых структурах (гетероструктурах). Для создания лазера используют односторонние и двусторонние гетероструктуры, а так же некоторые модификации двусторонних гетероструктур.

Успеху применения гетеропереходов в инжекционных лазерах благоприятствовало одно важное обстоятельство. Дело в том, что создание совершенных гетеропереходов требует предельного совпадения кристаллографических характеристик материалов, составляющих гетеропереход. Таким условиям удовлетворяет пара арсенид галлия – арсенид алюминия.









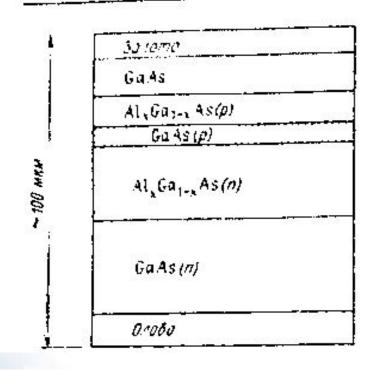


Рисунок 5Схема устройства полупроводникового лазера с двойным гетеропереходом.

В диодах на двойных гетероструктурах (рисунок 5) между двумя различными материалами имеются два перехода: $Al_xGa_{1-x}As(p)$ — GaAs и GaAs- $Al_xGa_{1-x}As(n)$. Активная область представляет собой тонкий слой из GaAs (толщиной меньше 1 мкм).

Непрерывная генерация достигается благодаря следующим трем эффектам:

- 1)Показатель преломления $Al_xGa_{1-x}As$ значительно меньше показателя преломления GaAs
- 2)Активная область теперь является намного более определенной, и поэтому размеры ее меньше.
- 3)Значительно улучшен теплоотвод от диода





Материалы для полупроводниковых лазеров.



Важнейшие бинарные прямозонные соединения, используемые в полупроводниковых лазерах

Твердые растворы, используемые в полупроводниковых лазерах

исп	ользуе	емые в полу	провод	HIROMINA	1000000	02				
	К)		10м-	Подвиже см²/В	10СТЬ, • С		Вещество	Интервал значе- ний ж для прямо- зонных составов	Диалазон длип воли, мкм	Пекоторые освоенные длины колн, мкм
Вещество	Eg. 3B (T=300 F	Рабочие длины воли, мкм	Коэффици- ент предом- ления	электро- нов	дырок	Tim, °C	$Al_x In_{1-x} P$ $Ga_x In_{1-x} P$	A ¹¹¹ B 0-0,44 0-0,74	$0,9-0,51 \\ 0,9-0,56$	0,61-0,7
AuBat						$Al_xGa_{1-x}As$ GaP_xAs_{1-x} $GaAs_{1-x}Sb_x$ $InGa_{1-x}As$	0-0,38 0-0,44 0-1 0-1	0,9-0,63 0,9-0,63 0,85-1,60 0,85-3,10	0,9-0,63 0,9-0,63 0,95-0,97 0,85-1,06;	
ZnO ZnS ZnSe ZnTe	3,2 3,6 2,6 2,2	0,38 0,33 0,46 0,53	2,2 2,3 2,4 2,7	180	- - 7	1850	$\begin{aligned} &\operatorname{InP}_{1-x}\operatorname{As}_{x} \\ &\operatorname{InAs}_{1-x}\operatorname{Sb}_{x} \end{aligned}$	0—1 0—1	0,90—3,10 3,1°—5,5	1,77; 2,07 0,94—1,10; 1,6; 2,0 3,2
CdS CdSe CdTe	2,4 1,74 1,43	0,49—0,52 0,69 0,78	2,3 2,5 2,7	210 500 600		1750 1350 1092	PbS_xSe_{1-x} $Pb_{1-x}Sn_xSe$ $Pb_{1-x}Sn_xTe$	AIvBv 0-0, 1; 0,19-0,4 0-0,32	4,1—8,4 8,5—∞	4,74; 5,52 8,5—34
			A	/mB ₄			$Pb_{1-x}^{1-x}Ge_x^{-x}Te$	0-0,05	6,5— _∞ 4,4—6,5	6,5—28 4,6—5,3
GaAs GaSb InP InAs InSb	1,43 0,69 1,35 0,36 0,17	$\left \begin{array}{c} 0,83-0,92\\ 1,5-1,6\\ 0,9-0,91\\ 3,0-3,2\\ 5,2-5,4 \end{array}\right $	3,6 3,8 3,4 3,5 4,0	8 600 4 000 4 000 30 000 76 000	400 650 650 240 5000	1238 712 1058 942 536	$\begin{array}{c} \operatorname{CdS}_{x}\operatorname{Se}_{1-x} \\ \operatorname{Zn}_{x}\operatorname{Cd}_{1-x}\operatorname{S} \\ \operatorname{Zn}_{x}\operatorname{Cd}_{1-x}\operatorname{Te} \\ \operatorname{ZnSe}_{x}\operatorname{Te}_{1-x} \\ \operatorname{Cd}_{1-x}\operatorname{Hg}_{x}\operatorname{Te} \end{array}$	A ^{II} Bvi 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0,86	$\begin{array}{c} 0,59-0,69\\ 0,33-0,49\\ 0,53-0,79\\ 0,46-0,53\\ 3,0-\infty \end{array}$	0,675 3,8; 4,1
			1	IABAI				VIIBAI-VI	vBv1	
PbS	0,37	4,3	3,7	640	800	1114	$Cd_xPb_{1-x}S$	0-0,058	2,5-4,1	-
PhSe	0,26	8,5	-	1500	1500	1080			/	





Краткая характеристика излучения полупроводникового лазера



Некоторые рабочие характеристики полупроводниковых лазеров

Полупровод-	Длина волны	Рабочая тем-	Пороговый ток, А/см²	Показатель
ник	лазера, мкм	пература, Қ		преломления
InP	0,9	77	3.10^{3} 10^{3} 10^{3} 10^{3} 10^{3}	3,26
InS	3,1	4,2		3,42
GaAs	0,84	77		3,3
GaSb	0,78	12		3,74
PbTe	6,5	12		5,75

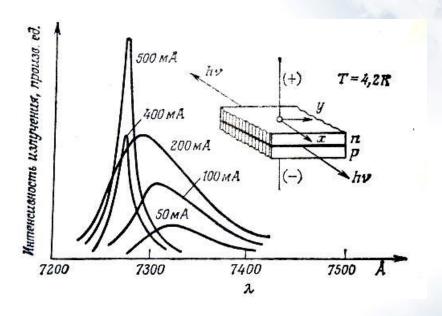


Рисунок 6 Спектр излучения полупроводникового инжекционного







Применение

Важные с практической точки зрения достоинства полупроводниковых лазеров:

- 1. Экономичность, обеспечиваемая высокой эффективностью преобразования подводимой энергии в энергию когерентного излучения.
- 2.Малоинерционность, обусловленная короткими характеристическими временами установления режима генерации (10^{-10} — 10^{-9} с).
- 3. Компактность, обусловленная свойством полупроводников развивать огромное оптическое усиление и поэтому не требовать большой длины активной среды для поддержания режима генерации.
- 4.Простота устройства, обеспечиваемая рядом факторов: жесткостью монтажа, возможностью низковольтного питания, совместимостью с интегральными схемами полупроводниковой электроники (эти свойства присущи инжекционным лазерам).
- 5.Перестраиваемость длины волны генерации, обусловленная зависимостью оптических характеристик полупроводника от таких физических величин, как температура, давление, напряженность магнитного поля. Наряду с широким выбором подходящих материалов эта способность к перестройке полупроводникового лазера позволяет непрерывно перекрыть спектральный интервал от 0,32 до 32 мкм. [1]







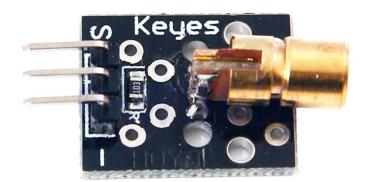
- Committee	области применения полуг	гроподниковых лазевов		
Область при- монения	Направление разработок	Виды приборов		
Передача информации	Оперативная оптическая связь. Стационарная много- канальная оптическая связь.	Оптические портативные телефоны Закрытые стекловоло-конные линии связи для многокапальной телефонии, выносных пунктов ЭЛЕМ		
	3. Дистанционная пере- дача данных, раз- вязка электронных схем	пунитов ЭВМ и т. д. Измерительная аппара- тура для высоковольг- ных линий; оптропы		
Вычислитель- ная техника	Обработка информации оптическими методами Системы оптической	Логические лазерные элементы; оптроны; матричные изумест		
	памяти	Голографические устройства записи и считыва- иня информации; ад- ресные трубки		
	3. Внешние устройства ЭВМ; системы ото- бражения информа- ции	Матричные излучатели; индикаторы; сканирую- щие лазеры; лазерные проекционные трубки		
Локация и ав- томатика	1. Локация	Светолокаторы; обнару- жители препятствий на скоростном транспортв		
	2. Дальнометрия	Приборы контроля вы- соты и дистанции на транспорте; геодевиче-		
	3. Специальная автома- тика	ские дальномеры Автоматическое наведе- ние телекамер; оптиче-		
Освещение и телевидение	1. Стробоскопическое освещение	ские «сторожа» и т. д. Приборы стробоскопиче- кого наблюдения; ла- зерные ламны-всныники		
	2. Накачка лазеров	Лазерные батарен (на- борные излучатели)		
	3. Проекционное цвет-	Лазерные телевизнонные трубки		
Спектроскопия и намеритель- ная техника	1. Спектроскопический анализ	Лазерные спектроскопы перестранваемые да- зеры		
	2. Контроль природной среды	Датчики концентрации вредных примесей		
	3. Испытание фотореги- стрирующей аппара- туры	Импульсные этадонные источники излучения; иммитаторы лазеров различных типов		







5.6mm







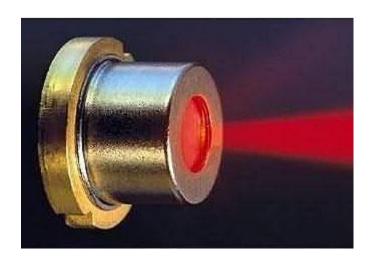
Заключение

В данном реферате было рассмотрено устройство полупроводникового лазера, принцип его работы, а так же некоторые характеристики и материалы, используемые для создания лазера.

Полупроводниковые лазеры являются фактически самыми эффективными лазерами. В наиболее распространенном варианте полупроводниковый лазер представляет собой кристаллический диод объемом всего в несколько тысячных долей кубическою сантиметра, потребляющий энергию батарейки от карманного фонаря.

Чаще всего можно встретить GaAs – лазер с использованием гетеропереходов.

Полупроводниковые лазеры нашли применение во многих областях науки, промышленности и являются неотъемлемой частью нашей жизни.









Список используемой литературы:



- 1. Богданкевич О. В., Дарзнек С. А., Елисеев П. Г. Полупроводниковые лазеры, монография, Главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1976
- 2. Качмарек Ф. Введение в физику лазеров. Пер. с польск./ Перевод В. Д. Новикова. Под ред. и с предисл. М. Ф. Бухенского. М.: Мир, 1980. 540 с., ил. ИСБН 83-01-00209-3
- 3. Сироткина А. Г. Введение в физику лазеров. СарФТИ, 2009
- 4. Svelto O. Principi del Laser. Перевод с английского под редакцией канд. физ. мат. наук Т.А. Шмаонова, Мир, 1979





Спасибо за внимание!